Kapitel 16

Testtheorie

16.1 Einführung

 $\{P_{\theta}|\theta\in\Theta\},\$

 $x = (x_1, \ldots, x_n)$ ist Realisierung von der Zufallsstichprobe $X = (X_1, \ldots, X_n)$ zur Verteilung P_{θ} .

 $\Theta = \Theta_0 + \Theta_1$, θ ist nicht bekannt.

Wir müssen entscheiden, ob eher $\theta \in \Theta_0$ oder $\theta \in \Theta_1$.

D.h. wir wägen die Hypothese $H_0: \theta \in \Theta_0$ gegen die Alternative $H_1: \theta \in \Theta_1$ ab.

Falls $\Theta \subset \mathbb{R}$, können folgende typische Fragestellungen auftreten. (sei $\theta_0 \in \Theta$)

$$H_0: \theta \le \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta > \theta_0$$

ein sogenannter einseitiges Testproblem.

$$H_0: \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta \neq \theta_0$$

ein sogenanntes zweiseitiges Testproblem.

Beispiel 16.1

- a) Einseitiger Test: ISt der Schadstoffgehalt im Nahrungsmittel der \nleq der zulässigen Grenze θ_0 ?
- b) Zweiseitiger Test: Hält die Abfüllanlage das Sollgewicht θ_0 ein?

Aufgabe:

Bestimme $R \subset \mathbb{R}^n = \chi^n$, so dass H_0 verworfen wird, falls die Stichprobe $x \in R$. R heißt **kritischer Bereich**.

Folgende Entscheidungen sin möglich:

 $0 = H_0$ wird nicht verworfen.

 $1 = H_0$ wird verworfen.

Definition 16.1

Gegeben sei ein Testproblem H_0 vs H_1 .

- a) Sei $x \in \chi^n$ eine Stichprobe. Eine Funktion $\varphi : \chi^n \to \{0,1\}$ heißt **Test** oder **Testverfahren**. Es gilt: $R = \{x \in \chi^n | \varphi(x) = 1\}$
- b) Einen Fehler erster Art macht man, wenn man zu Unrecht H_0 ablehnt. Einen Fehler zweiter Art macht man, wenn man zu Unrecht H_0 annimmt.
- c) Sei φ ein Test. Die Funktion $\beta:\Theta\to[0,1]$ definiert durch:

$$\beta(\theta) = P_{\theta}(X \in R) = P_{\theta}(\varphi(x) = 1)$$

heißt Gütefunktion. Für $\theta \in \Theta_1$ heißt $\beta(\theta)$ Macht des Test.

Bemerkung 16.1

Entscheidung	H_0	H_1
"wahr"		
H_0	ok	Fehler 1.Art
H_1	Fehler 2.Art	ok

Definition 16.2

Gegeben sei ein Test.

Wir sagen, dass der Test Niveau (Signifikanzniveau) α hat, falls $\forall \theta \in \Theta_0$ gilt: $\beta(\theta) \leq \alpha$, d.h. die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler erster Art ist maximal α .

16.2 Tests unter Normalverteilungsannahme

Test auf den Mittelwert bei bekannter Varianz

$$X = (X_1, ..., X_n), X_i \sim P_{\mu} = N(\mu, \sigma_0^2), \sigma_0$$
 sei bekannt, $\mu \in \Theta = \mathbb{R}$.

Testproblem:

$$H_0: \mu \le \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu > \mu_0 = 1000$$

mit $\mu_0 \in \mathbb{R}$ gegeben.

Sinnvoller Test:

$$\varphi(x) = \varphi(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 1 & , & \text{falls} & \overline{x} \le c \\ 0 & , & \text{falls} & \overline{x} \end{cases}, \overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$$

 $c \in \mathbb{R}$ ist jetzt noch zu bestimmen und zwar so, dass der Test das Niceau α erhält.

Bestimmung der Gütefunktion: betrachte $\sqrt{n} \frac{\overline{x} - \mu}{\sigma_0}$

$$P_{\mu}\left(\sqrt{n}\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma_0} \leq x\right) = \Phi(x), \text{(siehe Lemma 6.2)}$$

$$\beta_c(\mu) = P_{\mu}(\overline{X} > c) = P_{\mu}\left(\sqrt{n}\frac{\overline{X} - \mu}{\sigma_0} > \sqrt{n}\frac{c - \mu}{\sigma_0}\right) = 1 - \Phi\left(\sqrt{n}\frac{c - \mu}{\sigma_0}\right)$$

Einstellen des Testniveaus: $\beta_c(\mu) \leq \alpha \ \forall \ \mu \leq \mu_0$ Es gilt:

$$\mu \mapsto \beta_c(\mu)$$
 , wach
send für festes $c \in \mathbb{R}$ $c \mapsto \beta_c(\mu)$, fallend für festes $\mu \in \mathbb{R}$

deswegen genügt: $\beta_c(\mu_0) \leq \alpha$

$$\beta_c(\mu_0) \le \alpha \Leftrightarrow 1 - \Phi \underbrace{\left(\sqrt{n} \frac{c - \mu_0}{\sigma_0}\right)}_{=z_{1-\alpha}} \le \alpha \Leftrightarrow c \ge \frac{z_{1-\alpha} \sigma_0}{\sqrt{n}} + \mu_0 =: c^*$$

Definition 16.3

Gegeben sei ein Testproblem zum Niveau und D_{α} eine Menge von Tests zum Niveau α .

 $\varphi^* \in D_\alpha$ heißt gleichmäßig bester Test in D_α , falls

$$\forall \theta \in \Theta_1 : \beta^*(\theta) = P_{\theta}(\varphi^*(x) = 1) = \max_{\varphi \in D_{\alpha}} P_{\theta}(\varphi(x) = 1)$$

Zurück zum Beispiel:

sei D_{α} die Menge aller Tests der Form

$$\varphi(x) = \begin{cases} 0 & , & \text{falls} \quad \overline{x} \le c \\ 1 & , & \text{falls} \quad \overline{x} c \end{cases} \text{ und } c \ge c^*$$

I.A. findet man keinen gleichmäßig besten Test.

$$\varphi(x) = \begin{cases} 0 & , & \text{falls} \quad \overline{x} \le c^* \\ 1 & , & \text{falls} \quad \overline{x} c^* \end{cases}$$

ist gleichmäßig bester Test in D_{α} , denn:

$$\beta_c^*(\mu_0) = \alpha \beta_{c^*+h}(\mu) = \beta_c^*(\mu - h) \le \beta_c^*(\mu) \ \forall \ \mu \in \mathbb{R}, h \ge 0$$

Bemerkung 16.2 (Wahl der Nullhypothese)

Wird H_0 verworfen, so hat man eine Sicherheitswahrscheinlichkeit von $1-\alpha$ für die Alternative. Möchte man sich zum Beispiel für $\theta < \theta_0$ entscheiden, sollte man die Nullhypothese $H_0: \theta \geq \theta_0$ wählen.

Definition 16.4

Seien X_0, X_1, \ldots, X_r unabhängig und identisch verteilte ZV mit $X_i \sim N(0,1), r \in \mathbb{N}$. Dann heißt die Verteilung von

a)

$$\sum_{i=1}^{r} X_i^2$$

eine χ^2 -Verteilung mit r Freiheitsgraden (Schreibweise: χ^2_r)

b)

$$\frac{X_0}{\sqrt{\frac{1}{r}\sum_{i=1}^r X_i^2}}$$

eine t-Verteilung mit r Freiheitsgraden (Schreibweise: t_r)

Satz 16.1

Es sei $X = (X_1, ..., X_n)$ eine Zufallsstichprobe zur $N(\mu, \sigma^2)$ -Verteilung. Dann gilt:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2 \text{ und } \overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \text{ unabhängig und}$$
$$\overline{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \text{ und} \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim X_{n-1}^2$$

Beweis Es sei $Y_i := \frac{X_i - \mu}{\sigma}$ i = 1, ..., nVor. $\Rightarrow Y_1, ..., Y_n$ unabhängig und identisch verteilt mit $Y_i \sim N(0, 1)$ Sei $Y = (Y_1, ..., Y_n)$.

$$f_y(y_1, \dots, y_n) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n e^{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n Y_i^2}$$

Sei jetzt $a \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine orthogonale Matrix (d.h. $A^{-1} = A^T$) mit

$$a_{nj} = \frac{1}{\sqrt{n}} , j = 1, \dots, n$$

Sei $Z := A \cdot Y$ und $a, b \in \mathbb{R}^n$ mit $a_i \leq b_i$

$$P(Z \in \underbrace{(a,b]}_{=(a_1,b_1] \times \cdots \times (a_n,b_n]}) = P(Y \in A^{-1}(a,b])$$

$$= \int_{A^{-1}(a,b]} f_y(y_1,\dots,y_n) dy_1 \cdots dy_n$$

$$\stackrel{\text{Substitutions regel}}{=} \int_{(a,b]} f_y(z_1,\dots,z_n) dz_1 \cdots dz_n$$

$$= P(Y \in (a,b]) \text{ (wegen } ||y||^2 = ||Ay||^2, det A = 1)$$

 $\Rightarrow Z \stackrel{d}{=} Y$ und Z_1, \dots, Z_n unabhängig.

$$Z_{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} Y_{i} = \sqrt{n} \cdot \overline{Y} = \frac{\sqrt{n}}{\sigma} (\overline{X} - \mu)$$

$$(n-1)S^{2}(x) = \sum_{i=1}^{n} (X_{i} - \overline{X})^{2} = \sigma^{2}(n-1)S^{2}(Y) = \sigma^{2} \sum_{i=1}^{n} (Y_{i} - \overline{Y})^{2}$$

$$= \sigma^{2} \sum_{i=i}^{n} (Y_{i}^{2} - 2Y_{i}\overline{Y} + \overline{Y}^{2}) = \sigma^{2} \left(\sum_{i=1}^{n} Y_{i}^{2} - n\overline{Y}^{2} \right)$$

$$= \sigma^{2} (||Y||^{2} - Z_{n}^{2}) = \sigma^{2} (Z_{1}^{2} + \dots + Z_{n+1}^{2})$$

 \overline{X} und $S^2(X)$ sind unbhängig, da \overline{X} nur von Z_n und $S^2(x)$ nur von Z_1,\ldots,Z_{n-1} abhängt. $\overline{X} \sim N(\mu,\frac{\sigma^2}{n})$ klar und $\frac{(n-1)S(X)}{\sigma^2} = (n-1)S^2(Y) = Z_1^2 + \cdots + Z_{n-1}^2 \sim \chi_{n-1}^2$ nach Definition der χ^2 -Verteilun.

Korollar 16.2 Unter der Voraussetzung von Satz 16.1 gilt:

$$\sqrt{n} \cdot \frac{(\overline{X} - \mu)}{S} \sim t_{n-1}$$

Beweis Weil \overline{X} und $S^2(X)$ unabhängig sind, sind auch die Zufallsvariablen

$$\sqrt{n}\left(\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma}\right)$$
 und $\sqrt{\frac{1}{(n-1)}\frac{(n-1)S^2(X)}{\sigma^2}}$ unabhängig.

Also gilt:

$$\frac{\sqrt{n}(X-\mu)}{S(X)} = \frac{\overbrace{\sqrt{n} \cdot \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma}}^{\sim N(0,1)}}{\sqrt{\frac{1}{n-1}} \underbrace{\frac{(n-1)S^2(X)}{\sigma^2}}_{\sim \chi^2_{n-1}}} \sim t_{n-1}$$

Test auf den Mittelwert bei unbekannter Varianz 16.3

 $P_{\mu,\sigma^2} = N(\mu,\sigma^2), \ \theta = (\mu,\sigma^2) \in \Theta = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+. \ \sigma^2$ ist hier nicht bekannt! Einseitiges Testproblem: $H_0: \mu \leq \mu_0$ vs $H_1: \mu > \mu_0$ für ein festes $\mu_0 \in \mathbb{R}$ Sei $X=(X_1,\ldots,X_n)$ eine Zufallsstichprobe zu P_{μ,σ^2} . Dann gilt: $\sqrt{n}\,\frac{X-\mu}{S}\sim t_{n-1}$ Als Test verwenden wir:

$$\varphi(x) = \varphi(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} (1-\alpha)\text{-Quantil der } t_{n-1}\text{-Verteilung} \\ 1, & \text{falls } \overline{x} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \end{cases} t_{n-1}(1-\alpha) S(x) + \mu_0$$

Der Test φ hält das Niveau α ein: Sei $\mu \leq \mu_0$

$$\beta_{\varphi}(\mu) = P_{\mu,\sigma^2} \left(\sqrt{n} \cdot \frac{\overline{X} - \mu_0}{S(X)} > t_{n-1}(\alpha - 1) \right)$$

$$\leq P_{\mu,\sigma^2} \left(\sqrt{n} \cdot \frac{\overline{X} - \mu}{S(X)} > t_{n-1}(\alpha - 1) \right)$$

$$= 1 - P_{\mu,\sigma^2} \left(\sqrt{n} \cdot \frac{\overline{X} - \mu}{S(X)} \leq t_{n-1}(\alpha - 1) \right) = 1 - (1 - \alpha) = \alpha$$

Zweiseitiges Testproblem: $H_0: \mu = \mu_0$ vs $H_1: \mu \neq \mu_0$ Der zugehörige Test ist:

$$\varphi(x) = \varphi(x_1, \dots, x_n) \begin{cases} 0, & \text{falls } \sqrt{n} \left| \frac{\overline{x} - \mu_0}{S(x)} \right| \le t_{n-1} (1 - \frac{\alpha}{2}) \\ 1, & \text{falls } \sqrt{n} \left| \frac{\overline{x} - \mu_0}{S(x)} \right| > t_{n-1} (1 - \frac{\alpha}{2}) \end{cases} \text{ hat Niveau } \alpha$$

Beispiel 16.2 (Zweiseitiger t-Test) Dieses Beispiel wurde nur in der Hannoverschen Vorlesung gezeigt.

Einer früheren Untersuchung zur Folge sind Jungen einer bestimmten Altersgruppe im Mittel $\sigma_0 = 150cm$ groß. Ein Hersteller für Kinderbekleidung möchte feststellen, ob sich seit der letzten Untersuchung eine Veränderung ergeben hat. Dazu wird die Größe von n=49 zufällig ausgesuchten Jungen des entsprechenden Alters gemessen: Es ergibt sich: $\overline{X} = 147$ und $S^2 = \frac{1}{(49-1)} \sum_{i=1}^{49} (X_i - \overline{X})^2 = 36$.

Als Niveau wird $\alpha = 0.05$ gewählt.

Annahme: Körpergröße normalverteilt $N(\theta, \sigma^2)$

$$H_0: \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta \neq \theta_0$$

$$\sqrt{n} \left| \frac{\overline{X} - \theta_0}{S} \right| = \left| \frac{147 - 150}{6} \right| \cdot 7 = 3, 5$$

Aus Tabelle: $t_{48}(1-\frac{\alpha}{2})=t_{48}(0.975)\approx 2.01$

Ablehnung von H_0 ist auf dem Niveau $\alpha=0.05$ gesichert.

Bemerkung:

Die angegebenen t-Tests sind unverfälscht und trennscharf in Menge der unverfälschten Tests.

16.4 Test auf die Varianz

 $P_{\mu,\sigma^2} = N(\mu,\sigma^2), \ \theta = (\mu,\sigma^2) \in \Theta = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+.$ wie gehabt. **Testproblem:** $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ vs. $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$

Nach Satz 16.1 gilt:

$$P_{\mu,\sigma^2}(\frac{(n-1)S(X)^2}{\sigma_0} \le x) = F_{\chi^2_{n-1}}(x)$$

Als Test verwenden wir:

$$\varphi(x) = \varphi(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 0, & \text{falls } \frac{(n-1)S(x)^2}{\sigma_0} \le \chi_{n-1}^2 (1-\alpha) \\ 1, & \text{falls } \frac{(n-1)S(x)^2}{\sigma_0} > \chi_{n-1}^2 (1-\alpha) \end{cases}$$

Berechnung des Testniveaus: Sei $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$

$$P_{\mu,\sigma^2}\left(\frac{(n-1)S(X)^2}{\sigma_0} > \chi_{n-1}^2(1-\alpha)\right) \le P_{\mu,\sigma^2}\left(\frac{(n-1)S(X)^2}{\sigma} > \chi_{n-1}^2(1-\alpha)\right) = 1 - (1-\alpha) = \alpha$$